



汕头华汕电子器件有限公司

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

**HFH12N60**

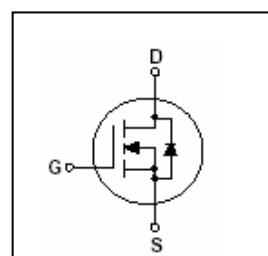
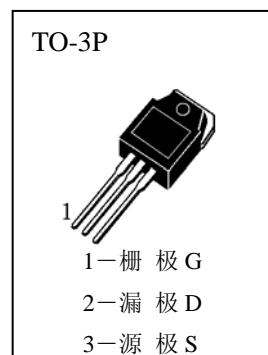
对应国外型号

**■ 主要用途**

高压高速电源开关。

**■ 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )**

$T_{stg}$ —— 贮存温度	$-55 \sim 150^\circ\text{C}$
$T_j$ —— 结温	$150^\circ\text{C}$
$V_{DSS}$ —— 漏极—源极电压	600V
$V_{GS}$ —— 栅极—源极电压	$\pm 30\text{V}$
$I_D$ —— 漏极电流 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	12A
$I_{DM}$ —— 漏极电流 (脉冲) (注 1)	48A
$P_D$ —— 耗散功率 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	300W

**■ 外形图及引脚排列****■ 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )**

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BVDSS	漏—源极击穿电压	600			V	ID=250 $\mu\text{A}$ , VGS=0
IDSS	零栅压漏极电流		10		$\mu\text{A}$	VDS=600V, VGS=0
IGSS	栅极泄漏电流		$\pm 100$		nA	VGS= $\pm 30\text{V}$ , VDS=0
VGS(th)	栅—源极开启电压	2.0		4.0	V	VDS=VGS, ID=250 $\mu\text{A}$
RDS(on)	漏—源极导通电阻			0.65	$\Omega$	VGS=10V, ID=6A
Ciss	输入电容		1760		pF	VDS=25V, VGS=0, f=1MHz
Coss	输出电容		182		pF	
Crss	反向传输电容		21		pF	
Td(on)	导通延迟时间		30		ns	
Tr	上升时间		85		ns	VDD=300V, ID=12A(峰值), RG=25 $\Omega$ (注 2)
Td(off)	断开延迟时间		155		ns	
Tf	下降时间		90		ns	
Qg	栅极总电荷		48		nC	
Qgs	栅极—源极电荷		8.5		nC	VGS=10V, ID=12A (注 2)
Qgd	栅极—漏极电荷		21		nC	
IS	源极—漏极二极管正向电流			12	A	
VSD	源极—漏极二极管导通电压			1.4	V	IS=12A, VGS=0
Rth(j-c)	热阻			0.42	$^\circ\text{C}/\text{W}$	结到外壳

\*注 1：漏极电流受最大结温限制。

\*注 2：脉冲测试，宽度 $\leqslant 300\text{ }\mu\text{s}$ ，占空比 $\leqslant 2\%$



汕头华汕电子器件有限公司

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

**HFH12N60**

对应国外型号

## ■ 典型特性曲线

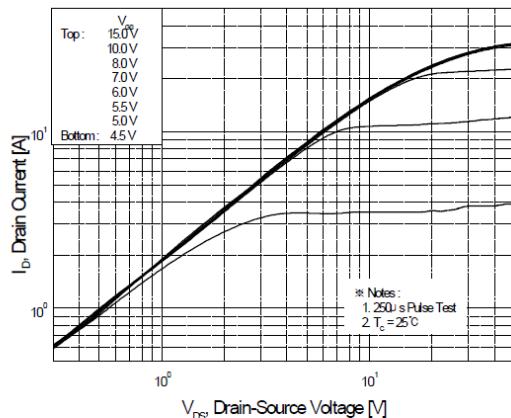


Figure 1. On-Region Characteristics

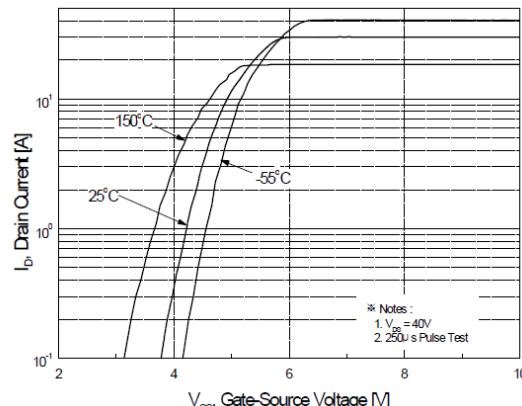


Figure 2. Transfer Characteristics

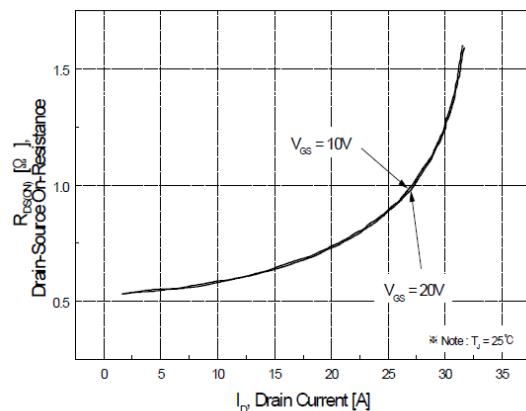


Figure 3. On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage

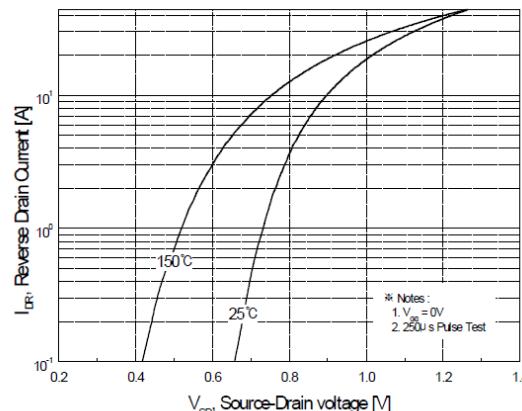


Figure 4. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature

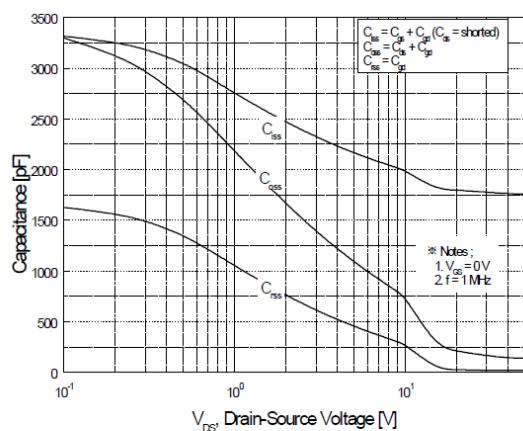


Figure 5. Capacitance Characteristics

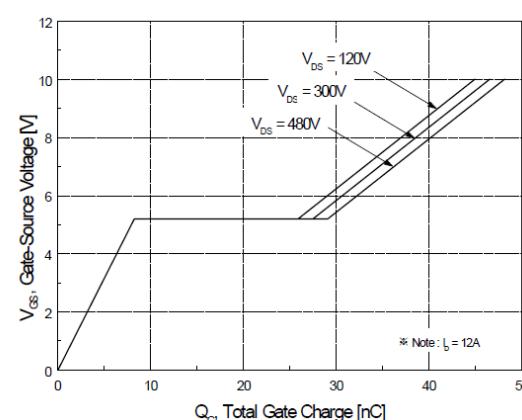


Figure 6. Gate Charge Characteristics



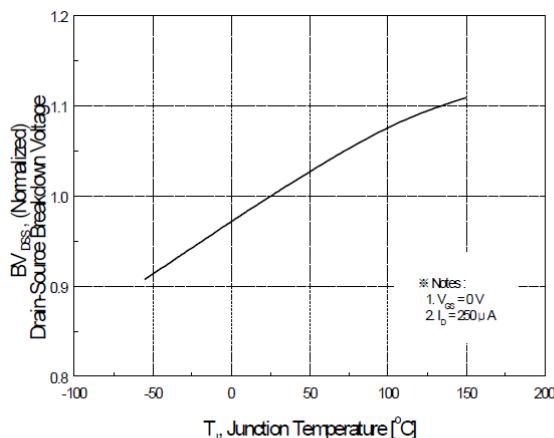
汕头华汕电子器件有限公司

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

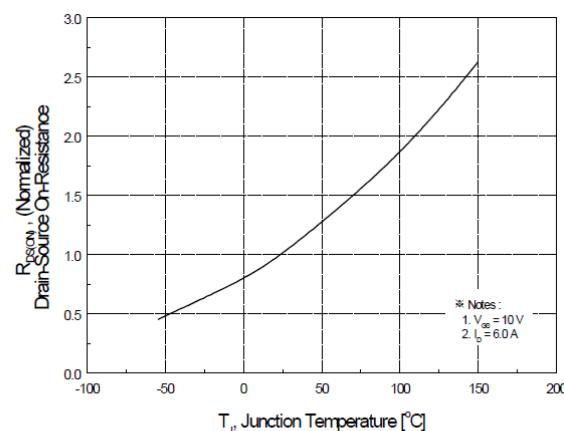
**HFH12N60**

对应国外型号

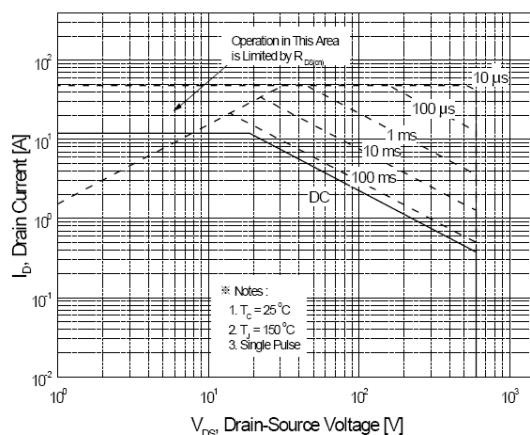
## ■ 典型特性曲线



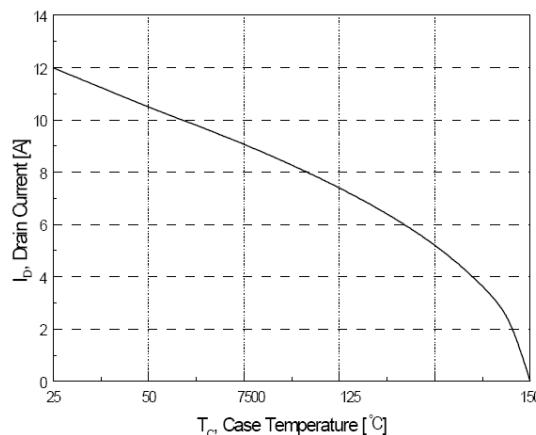
**Figure 7. Breakdown Voltage Variation vs Temperature**



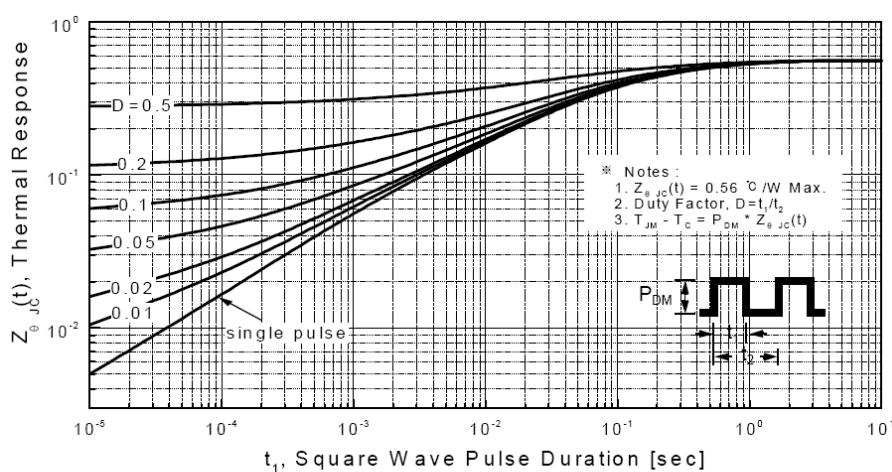
**Figure 8. On-Resistance Variation vs Temperature**



**Figure 9. Maximum Safe Operating Area**



**Figure 10. Maximum Drain Current vs Case Temperature**



**Figure 11. Transient Thermal Response Curve**



汕头华汕电子器件有限公司

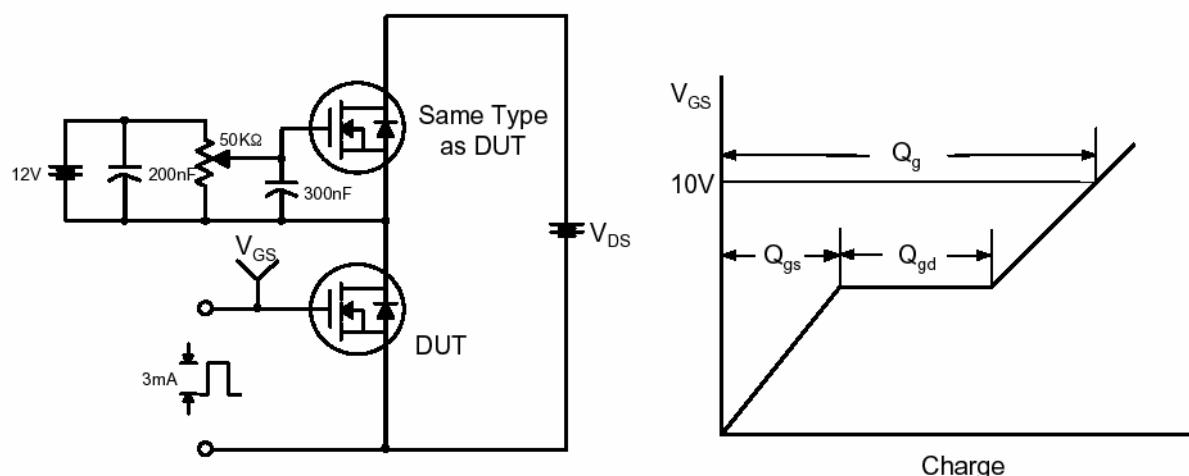
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

**HFH12N60**

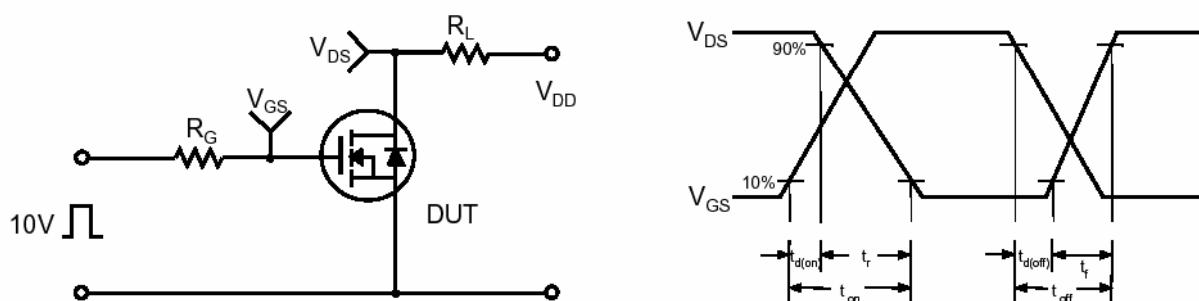
对应国外型号

## ■ 典型特性曲线

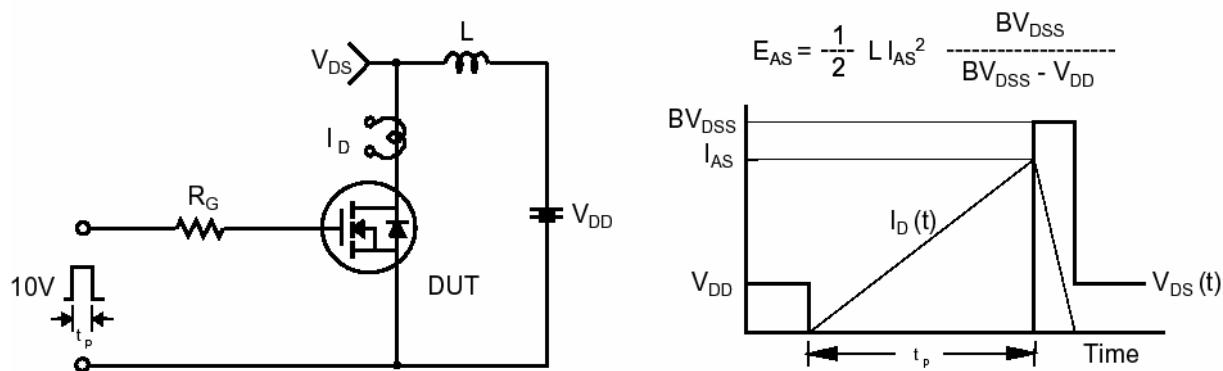
栅极存储电荷测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



雪崩能量( $E_{AS}$ )测试电路及波形图





汕头华汕电子器件有限公司

N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

**HFH12N60**

对应国外型号

## ■ 典型特性曲线

二极管峰值电压上升率( $dv/dt$ )测试电路及波形图

